中部シンクロトロン光(仮称)の現状

岡本 渉

名古屋大学シンクロトロン光研究センター

概要

現在、愛知万博跡地に建設中の「中部シンクロトロン光利用施設(仮称)」は、名古屋大学の立案による地 域密着型のシンクロトロン光利用施設計画で、愛知県、産業界、大学、研究機関が一体となって推進してい る。ここでは、当初6本のビームラインの整備が予定されている。2012年度の供用開始を目指し、加速器及 びビームライン・実験装置を調整中である。

1 光源



図 1. 放射光スペクトル

表 1. 光源諸元

中部シンクロトロン光施設の特徴として、4台の超伝導偏向電磁石(5T)により硬 X 線が利用可能な ことが上げられる。2012年7月18日にファーストライトを観測して、9月には蓄積電領が300mAに達した。 9月3日に初めてビームラインに光を導入し、10月15日に文科省の施設検査を合格している。また、フルエ ネルギー入射器により供用開始3年以内にトップアップ運転を開始する予定であったが、光源グループの努 力により、当初から行われる見込みである。

2 当初整備ビームライン

供用開始時には、BL5,6,7,8 に 2 本のブランチを設けた図 2 のような配置で 6 本のビームラインが用意される。なお、その後近い将来に整備されるビームラインとして、『タンパク質結晶構造解析』、『ナノ加工』、 『赤外イメージング』等が予想される。 超伝導偏向電磁石は 4 台で、将来的に十分な数の硬 X 線ビームラ インの建設の可能性を担保するために、それぞれの超伝導偏向電磁石から 3 本のブランチ・ビームラインを 引き出せるようにしておいた。ブランチ間隔は当初は偏向角3度を想定していたが,超伝導偏向電磁石の磁場分布を考慮し、現在は4,6,8度の2度間隔で設計を進めている。

比較的小型のリングに2度間隔でブランチを設置するため、基幹部のコンパクト化や水平分散の一結晶分 光器の多用を検討している。また、エンドユーザーが使う実験装置やラック類がユーザーが実験する上で支 障がないかを、(図3)のように平面図に配置して考慮してある。

2.1 常伝導偏向電磁石ビームライン

軟X線 XAFS ビームラインは二結晶分光器の結晶の交換によって 1keV 以下から 6keV 程度までをカバーする予定である。



図 2. ビームラインの配置

図 3. ビームライン周りの様子

10mrad 程度の比較的広いビームを集光して使用出来るよう、1:1 集光のベントシリンダーミラーと二結晶 分光器の光学系を検討している。ゴロブチェンコ型二結晶分光器をミラーによる集光が進んだ下流に置くこ とにより、分光結晶の大型化を避けることができる。

2.2 超伝導偏向電磁石ビームライン

4本の硬X線ビームラインのうち硬X線 XAFS と粉末回折の2本のビームラインが二結晶分光器のビーム ライン、小角散乱と表面・界面の2本のビームラインが一結晶分光器のビームラインである。

中部シンクロトロンは、1.2GeV と比較的低エネルギーのリングであるためビームの発散が大きい。このため、二結晶分光器のビームラインでは分光器の上流に垂直方向のコリメーティングミラーを挿入し、コリメ ーティングミラー:分光器:集光ミラーの光学系としている。また、一結晶分光器のビームラインでは、表面・界面のビームラインはエネルギー可変とするが、小角散乱のビームラインはエネルギー固定(SRS BL2 type)として検討している。

ビーム	マグネット	測定手法	光エネルギー範囲	ビーム	分解能(E/ΔE)	光子数
ライン			(波長範囲)	サイズ		個/sec
名						
BL5S1	超伝導	硬X線	5 ~ 20 keV	$0.40 \text{ mm} \times$	7000@12keV	1×10^{11}
		XAFS	(0.25~0.06 nm)	0.14 mm		
BL5S2	超伝導	X線回折	5 ~ 20 keV	$0.40 \text{ mm} \times$	7000@12keV	1×10^{11}
			(0.25~0.06 nm)	0.14 mm		
BL6N1	常伝導	軟×線	0.85 ~ 6 keV	$0.6 \text{ mm} \times$	>2000@3keV	7×10^{10}
		XAFS	(1.5~0.2 nm)	0.2 mm		
BL7U	アンジュレー	真空紫外分	30 ~ 850 eV	<0.04 mm×	>5000@200eV	1×10^{12}
	タ	光軟×線	(40 ~ 1.5 nm)	0.1 mm		
		XAFS				
		光電子分光				
BL8S1	超伝導	X線反射率	5 ~ 20 keV	0.42 mm×	2000@12keV	1×10 ¹¹
		蛍光分析	(0.25~0.06 nm)	0.14 mm		
BL8S3	超伝導	小角散乱	8.2 keV	0.67 mm×	2000@8.2keV	7.7×10^{10}
			(0.15 nm)	0.14 mm		

表 2. ビームライン諸元

3 ビームライン・コンポーネント

平成23年8月の建屋完成に先立ち、先年度末(平成23年3月)にJST 補正予算分の実験機器が納入された。 開発・製作は名古屋大学を初めとするパワーユーザーとメーカーが共同で行っている。納入されるものには 超高真空チャンバーなども含まれるため、保管は実験ホール南側に仮設テントを設け空調をかけていた。現 在は全てのビームラインに光が導入され、インターロック管理の下、ビームラインのアライメント及び末端 の実験装置の調整が行われている。

ビーム	測定装置特徴
ライン	
名	
BL5S1	透過測定用イオンチェンバーと蛍光測定用多素子 SSD を備える。試料温度変更用のクラ
	イオスタットも整備予定。運用開始後, 順次 Q-XAFS を整備し、時分割測定を可能とする。
	支燃性・可燃性排ガスダクトを整備し、製造現場の実使用環境における測定をサポート
	する。目動試料父換装置の導入による目動化も検討する。
BL5S2	半住 286 mm 幅 400mm のイメーンングフレート(IP) 大型デハインェフーカメフと二次元 光道体検出器を借う。真八敏能測定と真法デーな収集を可能とする。通常の封約軸の他に真
	十等体検山碕を備え、向力併能例定と向陸ノーク収集を可能とする。通常の政府軸の他に向 遠回転のスピナーを蒲晴田アタッチメントを装備する SPring 8 産業利田ビームラインと
	同等の試料自動チェンジャーを装備し、多数の測定試料の連続自動測定も可能とする。
BL6N1	電子衝撃加熱による試料加熱可能な試料マニピュレータと、静電半球型光電子分光アナ
	ライザを装備する表面 XAFS チャンバと、ロードロック及び試料輸送機構を備え、イオンス
	パッタ装置、LEED 分析器を装備する試料準備チャンバを整備する。また、大気圧条件 XAFS
	測定システムを合せて整備することで、製造現場や材料の実使用環境における測定をサポー
	トする。
BL7U	高分解能の静電半球型光電子分光装置と2次元位置検出器を備え、電子エネルギーと試
	科からの電士放出角度(わよい電士放出位直)を2次元マッピンクでさる。多用な分析手法を 併用可能と1 計約拠入系(封約以次ク 進借購)の読罢と名粉封約の拠入系を工士するこ
	(所用可能とし、純粋版八ボ (純粋ハンク, 準備僧)の 成直と多数純粋の版八ボを工大りるこ とにより 多数の試料の多様な測定を迅速に行うことを可能とする
BI 8S1	カウンタの他に二次元給出器を備え 表面すれすれ入射冬件を利用したエピタキシャル薄膜
DL001	お上び其板格子の逆格子マッピング測定や半導体薄膜の結晶性評価や構造変化の解析を可
	能とする。
BL8S3	自動読取イメージングプレート検出器と二次元半導体検出器を備え、高精度静的測定と時分
	割測定を可能とする。さらにフラットパネル検出器を併設することで小角と高角の同時測定
	を可能とする。カメラ長は最大4mとし、試料位置に自由度を持たせることでユーザー持ち
	込みの大型な試料環境装置にも対応する予定である。





図 4. 硬 X 線 XAFS ビームライン模式図



図 5. 測定装置概略図(小角散乱)



図 6. 蛍光板の発光

図 7. インターロック・コンソール



図 8. BL8 ビームライン周辺

4 非対称集光一結晶分光器

数多くあるビームライン・コンポーネントの中から、ここでは非対称集光一結晶分光器を紹介する。4本 ある硬X線ビームラインにおいて、小角散乱と表面・界面の二つの分光器を一結晶分光器とした。

4.1 結晶ベンダー

小角散乱ビームラインBL8S3では、分光器:ミラーの光学系としたため、エネルギー固定である。しかし、 ユーザーから8keVだけでは不満とされ、より高エネルギーの単色X線と2つを選択して使用することが希望さ れている。中部SRでは、保守要員の体制が不明なため、結晶交換が容易に行える必要がある。厚さ2mmの分光 結晶を水冷のベースプレート上にクランプした結晶ホルダーを結晶湾曲機構に保持し、全体を湾曲する機構 とし、2枚の分光結晶を上下に2枚同時に保持出来る構造とした。上下をGe(111)とGe(220)の2枚とすることで、 8keVと13.9keVを切り替えて使用できる。



図 9. Ansys による応力変位解析



4.2 結晶冷却

分光器が水平分散型であるため、結晶は垂直に保持される。分光結晶と水冷ベースプレートの間の隙間が 小さいと結晶とベースプレートが貼り付いてしまい、In-Gaの不均一な厚さが結晶表面形状に影響し、隙間が 大きいとIn-Gaが落下流出してなくなる(NSRRC TLS BL13)。本分光器では、結晶とベースプレートの隙間を 0.25mmとし、さらに、結晶背面部分に1.5mm幅で0.25mm深さの溝構造を形成することとした。



図 11. 結晶ホルダー周り

図 12. Ansys による熱解析(上:冷却下:非冷却)



図 13. 試料位置でのビームプロファイル

5 まとめ

中部シンクロトロン光利用施設(仮称)はユーザー支援のための人材を名古屋大学をはじめとする大学連 合が派遣し、産業界と愛知県が整備費用を負担し、その整備・運営は科学技術交流財団が行う。スタッフ数 の少なさや、運営の体制が未だ確定していないという面はあるものの、光源と6本のビームラインの整備は 順調に進んでいる。従来の国策施設ではなく、地域密着の産業応用施設として発展を願うばかりである。